5mm Power Key Connector

108-5699

5mm パワー キイ コネクタ

12FEB2011 REV E

1. 適用範囲

1.1 内容

本規格は、5mm Power Key コネクタの製品性能、試験方法、品質保証の必要条件を規定している。 適用製品名と型番は附表1の通りである。

2. 参考規格類

以下規格類は本規格中で規定する範囲内に於いて、 本規格の一部を構成する。万一本規格と製品図面の 間に不一致が生じた時は、製品図面を優先して適用する こと。万一本規格と参考規格類の間に不一致が生じた 時は、本規格を優先して適用すること。

2.1 TE規格

A. 114-5292 :取付適用規格

5.0 パワーキイコンタクトの圧着条件

B. 501-78274 : 認定試験報告書

2.2 民間団体規格

A. MIL-STD-202: 電子電気部品の試験方法

B. EIA 364 : 電気コネクタ/ソケットの試験手順

1 Scope:

1.1 Contents

This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality assurance provisions of 5mm Power Key Connector.

Applicable product description and part numbers are as shown in Appendix 1.

2. Applicable Documents:

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein.

In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence. In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

2.1 TE Specifications:

A. 114-5292 Application Specification

Condition of 5.0 POWER LOCK

KEY CONTACTS

B. 501-78274 Qualification Test Report

2.1 Commercial Standards and Specifications:

A. MIL-STD-202:Test Methods for Electronic

And Electrical Component Parts

B. EIA 364: Electrical Connector / Socket

Test Procedures Including

Environmental Classifications

3. 一般必要条件

3.1 設計と構造

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理的寸法をもって製造されていること。

3.2 材料

A. リセ・コンタクト、タブ・コンタクト (圧着タイプ)錫めっき済み 銅合金 (すずめっき 0.8 µm 以上)

B. ハウジング:

6/6 ナイロン (ガラス強化) (UL 94 V-0) トラッキングインデックス: 175~250 V

C. ダブルロックプレート:

6/6 ナイロン (ガラス強化) UL 94 V-0 トラッキングインデックス: 175~250 V

D. ヘッダー·アセンブリ :

ヘッダー・ハウジング : 6/6 ナイロン (ガラス強化)

UL 94 V-0

トラッキングインデックス:175~250 V

タブ・コンタクト: 銅合金

錫めっき無光沢仕上げ(1.0µm以上)

3. Requirements:

3.1 Design and Construction:

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable product drawing.

3.2 Materials:

A. Rec Contact, Tab Contact (Crimp Type)Pre-Tin Copper Alloy (Tin PL 0.8μm min.)

B. Housing: Plug Hsg

6/6 Nylon (Glass Filled) (UL 94 V-0) Tracking Index : 175V~250 V

C. DBL Lock Plate:

6/6 Nylon (Glass Filled) UL 94 V-0 Tracking Index : 175V~250 V

D. HDR Assy:

HDR Hsg: 6/6 Nylon (Glass Filled) UL 94 V-0

Tracking Index: 175~250 V

Tab Cont : Copper Alloy

Matte Tin Plating (1.0µm min)

3.3 定格

A. 定格電圧 300 VAC

(但し、ヘッダータイン部ランド間を除く、ランド間寸法

3mm以下の場合は150VACを適用)

B. 定格電流 Fig.2参照

C. 使用温度範囲 -30°C~105°C

(但し、温度の上限には、負荷電流によ B. Current Rating:

って生じる温度上昇分を含む)

D. 微小定格 1 mV, 1 µA 以上

E. 適用プリント基板 板厚 1.6 mm

穴径 タイン用穴:1.25±0.05(パンチ加工穴)

1.40±0.05 (ドリル加工穴)

ボス用穴: 1.3±0.05 (パンチ、ドリル加工穴)

3.3 Ratings:

A. Voltage Rating: 300VAC (Except for the distance

among round of PCB. When

the distance among the round is

3mm or less, it is accepted

150VAC.)

See Fig. 2

C. Temperature Rating : -30°C to 105°C

(Include temperature rising

by energized current)

D. Minimum Rating 1mV, 1µA Minimum

E. Applicable P.C.B Thickness: 1.6 mm

Diameter of Thehole:

For Tine: 1.25±0.05 (Punched Hole)

1.40±0.05 (Drilled Hole)

For Boss: 1.3±0.05(Punched Hole & Drilled Hole)

3.4 性能必要条件と試験方法

製品はFig.3に規定された電気的、機械的、及び耐環境的 性能必要条件に合致するよう設計されていること。試験は 特別に規定されない限り室温下で行われること。

3.4 Performance Requirements and Test Descriptions: The product shall be designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Fig.3. All tests shall be performed in the room temperature unless otherwise

単位 Unit:A

specified.

コンタクト Contact	リセ · コンタクト : タブ · コンタクト :										
		Rec. Contact : Tab Contact :									
電線サイズ Wire Size 極数 Pos.	AWG #16	AWG #16 AWG #18 AWG #20 AWG #22 AWG									
2	10	8	7	5	3						
3	9	7	6	4	2						
4	9	7	6	4	2						
6	8	8 6 5 3 2									
4(2row)	8	6	5	3	2						
6(2row)	8	6	5	2	2						

Fig. 2

Rev. E 3 of 19

3.5 性能必要条件と試験方法の要約

3.5 Test Requirements and Procedures Summary:

項番 No.	3	3.5.1
試験項目 Test Items	製品の確認	Examination of Product
規格値 Requirement s	製品図面とTE 取付適用規格 114-5292 の必要条件に合致していること。 各試験後は、性能に影響する様な腐蝕なき こと。	Meets requirements of product drawing and TE Specification (114-5292) After test, no corrosion influence performance.
試験方法 Procedures	目視により、コネクタの機能上支障を きたす損傷を検査する。	Visual inspection No physical damage
	電気的性能 Electrica	al Requirements
項番 No.		3.5.2
試験項目 Test Items	総合抵抗(ローレベル)	Termination Resistance (Low Level)
規格値 Requirements	10 mΩ 以下 (初期) 20 mΩ 以下 (終期)	10 mΩ Max. (Initial) 20 mΩ Max. (Final)
試験方法 Procedures	ハウジングに組み込まれ嵌合したコンタクトを開路電圧20mV以下、閉路電流10mA以下の条件で測定する。 但し、電線の抵抗分は差し引く。 Fig. 7 参照。	Subject mated contacts assembled in housing to 20mV Max. open circuit at 10mA. Take the resistance of the wire only away from measurement Fig. 7.
	EIA 364-23	EIA 364-23
項番 No.		3.5.3
試験項目 Test Items	絶縁抵抗	Insulation Resistance
規格値 Requirements	1000 MΩ 以上 (初期) 500 MΩ 以上 (終期)	1000 MΩ Min. (Initial) 500 MΩ Min. (Final)
試験方法 Procedures	500 V DC 印加。 コネクタ嵌合した状態で隣接コンタクト間 及びコンタクトとハウジングの外郭の間で 測定。 MIL-STD-202, 試験法 301 条件 B	Impressed voltage 500 V DC. Test between adjacent circuits and between the surface of housing and contact of mated connectors.
	EIA 364-21	MIL-STD-202, Method 301 Condition B EIA 364-21

Fig. 3 (続く) (To be continued)

	電 気 的 性 能 Electrica	al Requirements
項番		3.5.4
No.		
試験項目	耐電圧	Dielectric withstanding Voltage
Test Items		
規格値	沿面放電、フラッシュオーバー等がないこと。	No creeping discharge nor flashover shall
Requirements	(初期及び終期)	occur.
	リーク電流 5 mA 以下	Current leakage : 5 mA Max.
試験方法	コネクタ嵌合した状態で隣接コンタクト間	2.2 kVAC for 1 minute.
Procedures	及びコンタクトとハウジングの外郭の間で 測定。	Test between adjacent circuits and between the
	2.2kVAC 1分間印加測定。	surface of housing and contact of mated connectors.
	EIA 364-20	EIA 364-20
項番 No.		3.5.5
試験項目 Test Items	温度上昇	Temperature Rising
規格値 Requirements	規定電流を通電して、温度上昇は30℃以下	30°C Max. under loaded specified current.
試験方法 Procedures	通電による温度上昇を測定すること。 測定は、空気の対流の影響を受けない 条件で測定する。 尚、ハウジングには、全極にコンタクトを 装着し通電する。熱電対はコネクタの 中央部回路番号に付けて測定する。 Fig. 2, 7 参照	Measure temperature rising by energized current. Subject measurement must do at the place of no influence from convection of air. And contacts assembled in housing all of circuits. The thermocouple attach to the contact of center circuit number. Fig. 2, 7
		EIA 364-70

Fig. 3 (続く) (To be continued)

Rev. E 5 of 19

	機 械 的 性 能 Mechanic	al Requirements
項番 No.		3.5.6
試験項目 Test Items	振動(低周波)	Vibration (Low Frequency)
規格値 Requirements	振動中 1 μsec. をこえる不連続導通を 生じないこと。 20mΩ以下 (終期)	No electrical discontinuity greater than 1 μsec. shall occur. 20 mΩ Max. (Final)
規格値 Requirements	振動中 1 μsec. をこえる不連続導通を 生じないこと。 20mΩ以下 (終期)	No electrical discontinuity greater than 1 μsec. shall occur. 20 mΩ Max. (Final)
試験方法 Procedures	嵌合したコネクタに1.52mmの振幅で、 10-55-10Hzに毎分1サイクルの割合で 変化する掃引振動を直交する 三方向軸に各2時間ずつ与えること。 100 mA を通電。 Fig. 8 参照 MIL-STD-202, 試験法 201A EIA 364-28	Subject mated connectors to 10-55-10 Hz traversed in 1 minute at 1.52mm amplitude 2 hours each of 3 mutually perpendicular planes. 100 mA applied. Fig. 8 MIL-STD-202, Method 201A EIA 364-28
項番 No.	;	3.5.7
試験項目 Test Items	衝撃	Physical Shock
規格値 Requirements	衝撃により1μ sec. をこえる不連続導通を 生じないこと。 20 mΩ 以下 (終期)	No electrical discontinuity greater than 1μ sec. shall occur. 20 mΩ Max. (Final)
試験方法 Procedures	嵌合したコネクタ (50 G) 衝撃パルス波型: 半波正弦波形 持続時間 : 11 msec. 衝撃回数 : X, Y, Z 軸正逆方向に 各3 回宛、合計18回 Fig. 8 参照 MIL-STD-202, 試験法 213 条件 A EIA 364-27	Mated Conn. (50 G) Waveform: Halfsign Curve Duration: 11 m sec. Number of Drops: 3 drops each to normal and reversed directions of X, Y and Z axes, totally 18 drops. See Fig. 8 MIL-STD-202, Method 213 Condition A EIA 364-27

Fig. 3 (続く) (To be Continued)

			al Requirements				
項番 No.			3.5.8				
試験項目 Test Items	コネクタ技	重技力	Connector Mating/Unmating Force				
規格値 Requirements	挿入力	9.8N(1.0kg) x 極数以下	Mating Force	(9.8×Pos.)N Max. (1.0×Pos.)kg Max.			
	引抜力	1.47N(0.15kg) x 極数以上	Unmating Force	(1.47×Pos.)N Min. (0.15×Pos.)kg Min.			
試験方法 Procedures	100 mm	 ・グにコンタクトを組込み操作速度 /分で挿入引抜に要する力を測定。 ・ングのロック機構は取り除いてお	Operation Speed : 100 mm/min. Measure the force required to mate/unmate				
項番 No.		•	3.5.9				
試験項目 Test Items	コンタクト	装着力	Contact Insertion Force				
規格値 Requirements	,	1.9 kgf) 以下 クト当たり	8.82 N (0.9 kgf) Max.per contact				
試験方法 Procedures		・をハウジングに装着するのに要す 定すること。	Measure the force required to insert contact into housing.				
	EIA 364-	29	EIA 364-29				
項番 No.		3	5.5.10				
試験項目 Test Items	コンタクト	保持力	Contact Retention Force				
規格値 Requirements	39.2 N (4	4.0 kgf) 以上	39.2 N (4.0kgf) Min.				
試験方法 Procedures	込み、電視抜ける時	E着したコンタクトをハウジングに組 線を軸方向に 100mm/分で引張り、 手の荷重を測定すること。測定は、 8 もしくは AWG #16 の圧着電線 こと。	Apply an axial pull- Use the wire of AW0 Operation Speed : 1 EIA 364-29				
	EIA 364-	-29					

Fig. 3 (続く) (To be Continued)

Rev. E 7 of 19

			械的性能 Mechanic	al Requir	ements			
項番		1720		3.5.11	<u> </u>			
No.								
試験項目	コンタク	ト挿入引払		Contact Mate/Unmating Force				
Test Items						_		
規格値 Requirements	挿入力	9.8N(10	000g) 以下(初回~25 回)	Mate	ate 9.8N(1000g)Max.(1st~25th)			
	引抜力	,	35 g)以上(初回) 25 g)以上(25 回)	Unmatin g	0.34N(35g)Min. (1st) 0.25N(25g)Min. (25th)			
試験方法 Procedures		に規定し n の速度 ⁻	たゲージを使用して毎分 で測定		ed by gag 00 mm/m	e tab (Fig. 9) and operation in		
	EIA 364	4-9		EIA 364	l-9			
項番 No.			3	3.5.12				
試験項目 Test Items		引張強度		•	ensile Stre			
規格値		サイズ	引張強度 (以上)		Size	Crimp Tensil (min.)		
Requirements	mm ²	(AWG)	N (kgf)	mm ²	(AWG)	N (kgf)		
	0.22	24	29.4(3)	0.22	24	29.4(3)		
	0.31	22	49.0(5)	0.31	22	49.0(5)		
	0.51 20		58.8 (6)	0.51	20	58.8 (6)		
	0.87	0.87 18 68.6 (7		0.87 18		68.6 (7)		
	1.27	16	78.4 (8)	1.27	16	78.4 (8)		
試験方法	圧着した	たコンタク	トを試験機に固定し、軸方	Apply an axial pull-off load to crimped wire of				
Procedures	向引張	力を電線に	こ加える。尚、インスレーシ	contact secured on the tester,				
	ョンバレ	ノル部は耳	取り除き、圧着電線(電線			100 mm/min.		
			はんだ付けしておき、はん	Subject take insulation barrel away.				
	だ付け	だ付け部を固定して引張る。 操作速度は 100mm/分			IEC-60512-9-1			
	IEC-60	512-9-1						
項番 No.			3	3.5.13				
試験項目 Test Items	耐久性	(繰り返し	挿抜)	Durability (Repeated Mate/Unmating)				
規格値	20 mΩ.	<u></u> 以下		20 mΩ	Max.			
Requirements	挿入力	9.8N×極勢	数以下(1.0kgf×極数以下)	Mating (9.8×Pos.)N Max. (1.0×Pos.)kg Max.				
	引抜力	1.47N×極	数以上(0.15kg×極数以上)	Unmat- ing	(1.47×Pos (0.15×Pos			
試験方法	挿抜回	数 25 回		No. of Cycles : 25 cycles				
Procedures	EIA 364			EIA 364-9				

Fig. 3 (続く) (To be Continued)

5mm Power Key Connector

108-5699

5mm パワー キイ コネクタ

	機 械 的 性 能 Mechanic	al Requirements
項番		.5.14
No.	1.50. 15 - 1.76 -	
試験項目	ハウジング・ロック強度	Housing Locking Strength
Test Items		00 4N (0 0 L () M"
規格値	29.4N (3.0 kgf) 以上	29.4N (3.0 kgf) Min.
Requirements		Management Common at an Incident at the control of
試験方法	コネクタのロック強度を測定	Measure Connector locking strength. Operation Speed: 100 mm/min
Procedures	操作速度:100 mm/分	Operation Speed : 100 mm/mm
	EIA 364-98	EIA 364-98
項番	3	5.5.15
No.		
試験項目	ポスト保持力	Post Retention Force
Test Items		
規格値	29.4N (3.0 kgf) 以上	29.4N (3.0 kgf) Min.
Requirements		
試験方法	ヘッダー・アセンブリのポストをはんだ付部	Measure post retention force.
Procedures	側から100mm/分の速度で軸方向に押しポ	Operation Speed : 100 mm/min
	ストの保持力を測定	
	操作速度:100 mm/分	
	 環境的性能Environment	tal Requirements
		5.5.16
No.		
試験項目	熱衝撃	Thermal Shock
Test Items	W 154 4	
規格値	20 mΩ 以下 (終期)	20 mΩ Max. (Final)
Requirements	(1477)	,
試験方法	嵌合したコネクタにて	Mated connector
Procedures	-55°C/30 分、85°C/30 分	-55°C/30 min., 85°C/30 min.
	これを 1 サイクルとし 25 サイクル行う。	Making this a cycle, repeat 25 cycles.
	MIL-STD-202 試験法 107-1 条件 A-1 EIA 364-32	MIL-STD-202 Method 107-1 Condition A-1 EIA 364-32
	但し、測定は室内放置 3 時間後行う。	The measurement is held after being left indoor for 3 hours.

Fig. 3 (続く) (To be Continued)

Rev. E 9 of 19

V
Ω Min.
(Final)
n D
g left
salt
on B
ove the
C

Fig. 3 (続く) (To be Continued)

5mm Power Key Connector 5mm パワー キイ コネクタ

108-5699

	環境的性能 Environment	tal Requirements
項番	3	3.5.19
No.		
試験項目	耐熱	Heat Aging
Test Items		
規格値	20 mΩ 以下 (終期)	20 mΩ Max. (Final)
Requirements		
試験方法	嵌合したコネクタを 105±2℃	Mated Conn. 105±2°C
Procedures	期間 96 時間さらすこと。	Duration :96 hr
	EIA 364-17	EIA 364-17
	但し、測定は室内放置 3 時間後に行うこと。	The Measurement is held after being left indoor
		for 3 hours.
 項番	3	3.5.20
No.		
試験項目	耐寒性	Resistance to Cold
Test Items		
規格値	20 mΩ 以下 (終期)	20 mΩ Max. (Final)
Requirements		
試験方法	嵌合したコネクタをー30℃±2℃,	Mated connector
Procedures	96 時間さらすこと。	-30°C±2°C, 96 hours
	EIA 364-59	EIA 364-59
項番 No.	3	B.5.21
試験項目	硫化水素	H ₂ S
Test Items		
規格値	20 mΩ 以下 (終期)	20 mΩ Max. (Final)
Requirements	性能に影響する様な腐食なきこと。	No corrosion influence performance
試験方法	嵌合したコネクタを 3±1 ppm	Mated connector
Procedures	40±2℃, 96 時間	3±1 ppm, 40±2°C 96 hours
	l Fig. 3 (続く) (To b	pe Continued)

環:	境	的	性	能	Environmental Requirements
----	---	---	---	---	----------------------------

Rev. E 11 of 19



項番 No.	3	.5.22			
試験項目 Test Items	耐アンモニア性	NH ₃ Gas			
規格値	20 mΩ 以下 (終期)	20 mΩ Max. (Final)			
Requirements	性能に影響する様な腐食なきこと。	No corrosion influence performance			
試験方法	嵌合したコネクタを 3% アンモニア水溶液	Mated conn. is put into atmosphere that rated			
Procedures	25 ml/l の割合でデシケータに入れこの雰囲気中に 7 時間暴露する。	25 ml/l of 3% NH_3 for 7hr.			
項番 No.	3	.5.23			
試験項目 Test Items	はんだ付け性	Solderability			
規格値	90% 以上ぬれていること。	Wet Solder Coverage :			
Requirements		90 % Min.			
試験方法	はんだ温度 : 230±5℃	Solder Temperature : 230 ± 5°C			
Procedures	はんだ浸漬時間:3±0.5 秒	Immersion Duration : 3 ± 0.5 seconds			
	MIL-STD-202, 試験法 208	MIL-STD-202 Method 208			
項番 No.	3	.5.24			
試験項目 Test Items	はんだ耐熱性	Resistance to Soldering Heat			
規格値 Requirements	試験後物理的損傷を生じないこと。	No physical damage shall occur.			
試験方法	プリント基板に取り付けて試験する。	Test connector on PCB.			
Procedures	はんだ温度 260±5℃	Solder Temperature : 260±5°C			
	はんだ浸漬時間 10±0.5 秒	Immersion Duration : 10±0.5 sec.			
	MIL-STD-202, 条件 210 EIA 364-56	MIL-STD-202 Condition B EIA 364-56			
	但し手はんだの場合350±10℃, 3±0.5秒に て試験する。但しタイン部にコテ先等による 力が加わらない様にする。	1 260±10°C for 2±6°C coconde without toroing			

Fig. 3 (終り) (End)

* 製品外観:製品は錆、腐食、変形、割れ、カケ、変色等の異常なきこと。

* Product must be without rust, corrosion transformation, crack and discoloration.

3.6 製品認定試験の試験順序

3.6 Product Qualification Test Sequence

						剣グルー st Gro					
試 験 項 目	Test or Examination	1	2	3	4	5	ир 6	7	8	9	
	Tool or Examination	試験順序									
		Test Sequence (a)									
製品の確認検査	Confirmation of Product	1,3	1,4	1,3	1	1,3	1,4	1,7	1,7	1,4	
総合抵抗 (ローレベル)	Termination Resistance							2,4,	3,6	2,5	
	(Low Level)							6			
耐電圧	Dielectric withstanding						3				
	Voltage										
絶縁抵抗	Insulation Resistance						2				
温度上昇	Temperature Rising					2					
振動 (低周波)	Vibration (Low Frequency)							5			
衝撃	Physical Shock							3			
コネクタ挿入力	Connector Mating Force								2		
コネクタ引抜力	Connector Unmating Force								4		
コンタクト装着力	Contact Insertion Force				2						
コンタクト挿入力	Contact Mating Force		2								
コンタクト引抜力	Contact Unmating Force		3								
圧着部引張強度	Crimp Tensile strength	2									
耐久性 (繰り返し挿抜)	Durability								5		
	(Repeated										
	Mating/Unmating)										
ハウジングロック強度	Housing Locking Strength			2							
ポスト保持力	Post Retention Force										
はんだ付け性	Solderability										
耐アンモニア性	NH ₃										
温湿度サイクリング	Humidity-Temperature										
	Cycling										
硫化水素	H ₂ S										
はんだ耐熱性	Resistance to Soldering										
	Heat										
熱衝撃	Thermal Shock									3	
塩水噴霧	Salt Spray										
耐寒性	Resistance to Cold										
コンタクト保持力	Contact Retention Force						5				
耐熱性	Heat Asing										

(a) 欄内の数字は試験順序を示す。

(a) Numbers indicate the sequence in which the tests are performed.

Fig. 4(1/2)

Rev. E 13 of 19

		試験グループ Test Group								
試 験 項 目	Test or Examination	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				<u> </u>		験 順				
						Sequen				
製品の確認検査	Confirmation of Product	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
総合抵抗 (ローレベル)	Termination Resistance	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	(Low Level)									
耐電圧	Dielectric withstanding	7								
	Voltage									
絶縁抵抗	Insulation Resistance	6								
温度上昇	Temperature Rising									
振動 (低周波)	Vibration (Low Frequency)									
衝撃	Physical Shock									
コネクタ挿入力	Connector Mating Force									
コネクタ引抜力	Connector Unmating Force									
コンタクト装着力	Contact Insertion Force									
コンタクト挿入力	Contact Mating Force									
コンタクト引抜力	Contact Unmating Force									
圧着部引張強度	Crimp Tensile strength									
耐久性 (繰り返し挿抜)	Durability									
	(Repeated									
	Mating/Unmating)									
ハウジングロック強度	Housing Locking Strength									
ポスト保持力	Post Retention Force							2		
はんだ付け性	Solderability								2	
耐アンモニア性	NH ₃						3			
温湿度サイクリング	Humidity-Temperature	3								
	Cycling									
硫化水素	H ₂ S					3				
はんだ耐熱性	Resistance to Soldering									2
	Heat									
熱衝撃	Thermal Shock									
塩水噴霧	Salt Spray		3							
耐寒性	Resistance to Cold				3					
コンタクト保持力	Contact Retention Force									
耐熱性	Heat Asing			3						

(a) 欄内の数字は試験順序を示す。

(a) Numbers indicate the sequence in which the tests are performed.

Fig. 4(2/2)

5mm Power Key Connector

5mm パワー キイ コネクタ

108-5699

4. 品質保証条件

4.1 試験条件

特に指定のない場合、下記に示す環境条件のもとで性能試験を行うものとする。

4. Quality Assurance Provisions:

4.1 Test Conditions:

Unless otherwise specified, all the test shall be performed in

any combination of the following test conditions.

温度	15~35℃	Temperature :	15~35℃
相対湿度	45~75 %	Relative Humidity:	45 ~ 75 %
気 圧	86.6~106.6 Kpa	Atmospheric Pressure :	86.6~106.6 Kpa

Fig. 5

4.2 試験

4.2.1 試料

性能試験に用いる試料は、該当製品図面上の規定事項に合致したものであること。

また、圧着コンタクトは『5mm ピッチ W-T-B コネクタの 圧着条件 114-5292』に基づいて Fig.6 に示す電線を 圧着した正規の試料であること。

4.2 Tests:

4.2.1 Test Specimens:

The test specimens to be employed for the tests shall be

conforming to the requirements specified in the applicable

product drawings.

The crimped contacts shall be prepared in accordance with

the requirements of applicable application Specification, 114-5292, Crimping of 5mm Pitch W-T-B Connector on the wires specified in Fig. 6 of this specification.

4.2.2 使用電線

性能試験して用いる電線は、Fig. 6 に示す電線にて行うものとする。

4.2.2 Applicable Wires:

The wires to be used for crimping the samples for performance testing shall be conforming to the requirements specified in Fig. 6.

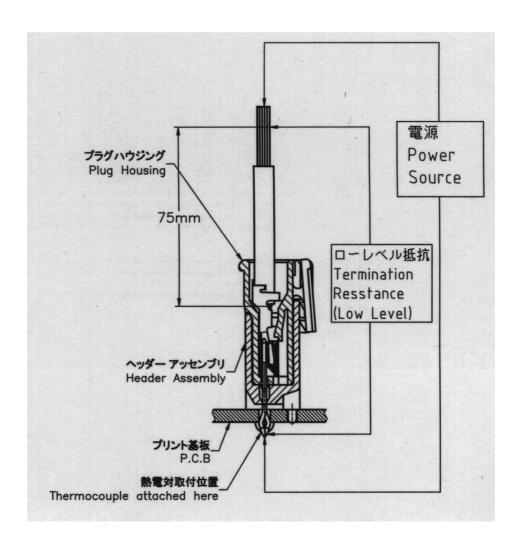
計算断面積(mm²) Calculated Cross-sectional Area(mm²)	AWG	素線径(mm) Diameter of a Conductor (mm)	素線数 Number of Conductors	絶縁被覆外径(mm) Insulation Outer Diameter (mm)
0.22	24	0.16	11	2.4
0.31	22	0.18	12	2.4
0.51	20	0.18	20	2.6
0.76	18	0.18	30	2.8
1.27	16	0.18	50	3.1

Fig. 6

Rev. E 15 of 19

電線対基板接続

Wire-to-Board Termination Type:



- * 測定値から75mmの電線抵抗値を引くこと。
- Take the resistance of 75 mm wire only away

Fig. 7 総合抵抗 (ローレベル)、温度上昇

Fig. 7 Termination Resistance (Low Level) and Temperature Rising Vs. Current Measuring Methods

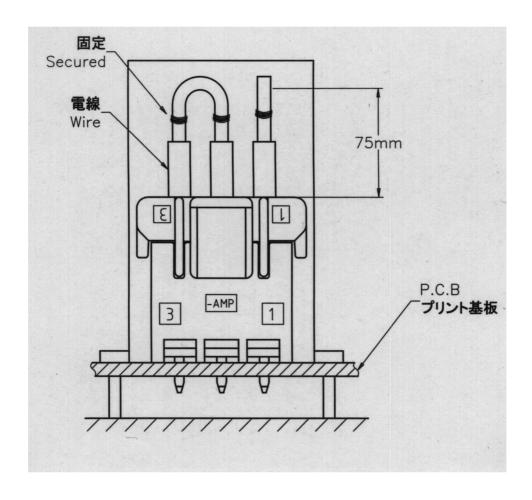
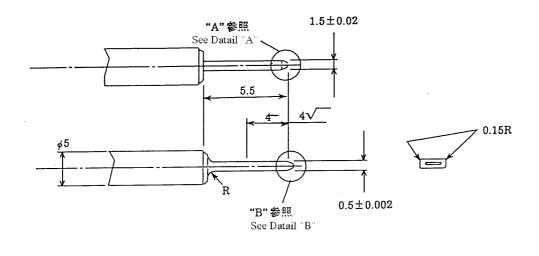


Fig. 8 低周波振動、物理的衝撃のコネクタ取付方法 Fig. 8 Connector Mounting Methods of Low Frequency Vibration and Physical Shock Tests

Rev. E 17 of 19



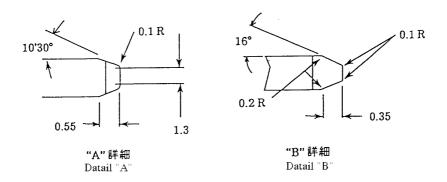


Fig. 9 コンタクト挿入引抜力測定用ゲージ

Fig. 9 Gage Design for Contact Meting/Unmating Force Tests

型番 Pos. No.	品 名 Name	備 考 Remarks		
□-1376347-□	リセ ・コンタクト (L) Receptacle Contact(L)	AWG #20~#16		
□-1376348-□	リセ・コンタクト (M) Receptacle Contact(M)	AWG #24~#20		
Fig. 10 参照	プラグ・ハウジング	1列タイプ Single Row Type	2, 3, 4, 6	極 Pos. 極
See Fig. 10	Plug Housing	2列タイプ Double Row Type	4, 6	শুশ্র Pos.
Fig. 10 参照	ヘッダー ・ハウジング	1列タイプ Single Row Type	2, 3, 4, 6	極 Pos.
See Fig. 10		2列タイプ Double Row Type	4, 6	極 Pos.
Fig. 11 参照 See Fig. 11	ダブルロックプレート Double Lock Plate	2, 3, 4,6	極	
See Fig. 11	Double Lock Flate	_, -, -,-	Pos.	

附表1 Appendix 1

製品名称 Descriptions 極数 Pos.	プラグ・ハウジング Plug Housing	ヘッダー・アセンブリ Header Assembly		備 考 Remarks
2	□-1376388-□	□-1376382-□	1 列タイプ	Single Row Type
3	□-1376389-□	□-1376383-□		
4	□-1376390-□	□-1376384-□		
6	□-1376391-□	□-1376385-□		
4	□-1376392-□	□-1376386-□	2 列タイプ	Double Row Type
6	□-1376393-□	□-1376387-□		

Fig. 10

製品名称 Descriptions Pos. 極数	ダブルロックプレート Double Lock Plate
2	□-1376394-□
3	□-1376395-□
4	□-1376396-□
6	□-1376397-□

Fig. 11

Rev. E 19 of 19